

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI**

**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD**

Publication 769

Première édition — First edition

1983

**Systèmes de mesure par rayonnement ionisant
avec traitement analogique ou numérique du signal,
pour les mesures d'épaisseur**

**Ionizing radiation measurement systems
with analogue or digital signal processing
for thickness measurements**



© CEI 1983

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

Genève, Suisse